感应耦合等离子体倾斜刻蚀功能开发

刘庆

(中国科学院 半导体研究所, 北京 100084)

摘要: 简要介绍了感应耦合等离子体倾斜刻蚀功能开发

关键词: 等离子体;干法刻蚀

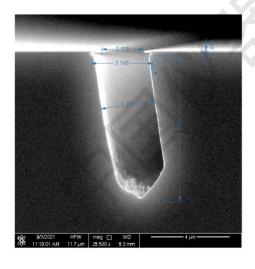
1 专业技术成果介绍

主要从事等离子体干法刻蚀和倒装焊技术服务,以及设备相关工作,完成了多个设备的功能改造,具有多年的半导体工艺和设备维护改造经验,主要技术成果包括以下几方面:

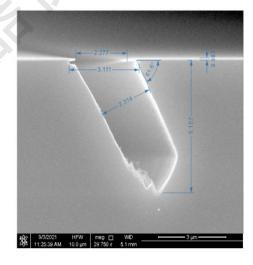
1.1 承担和参与的项目

(1) 感应耦合等离子体倾斜刻蚀功能开发:

主要内容:调研了倾斜刻蚀相关文献,设计了倾斜刻蚀改造方案,制备了符合功能改造要求的倾斜结构,侧壁平滑,角度精确,图1,拓展了设备的工艺能力。



15°倾斜沟槽



30°倾斜沟槽

图 1

(2) 超高真空磁悬浮复合分子泵大功率激光器研制中的应用开发及示范:

主要内容:调研了真空法兰的标准设计,包括螺栓的规格,材质,数量;法兰面的粗糙度,标准尺寸和设计方案等,并且根据标准设计和制作了分子泵与腔室连接的真空法兰,图 2;调研了腔室真空与分子泵抽速的关系,确定了分子泵的选型;并且根据分子泵和冷泵的 通讯方式,提出来二者替换使用的方案,图3,提前顺利完成了项目验收。



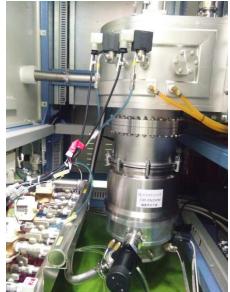


图 2 真空法兰

图 3 分子泵

1.2 负责的仪器

(1) 金属刻蚀:

开发了工艺近 30 余种,部分工艺如图 4,累计培训近 400 人,工艺收入在近三年从 68 万增至 115 万;对设备的原理和构造非常清楚,能够及时排查设备出现的故障并恢复,完成 了设备的高效高质维护,迄今设备已经稳定运行达十年。

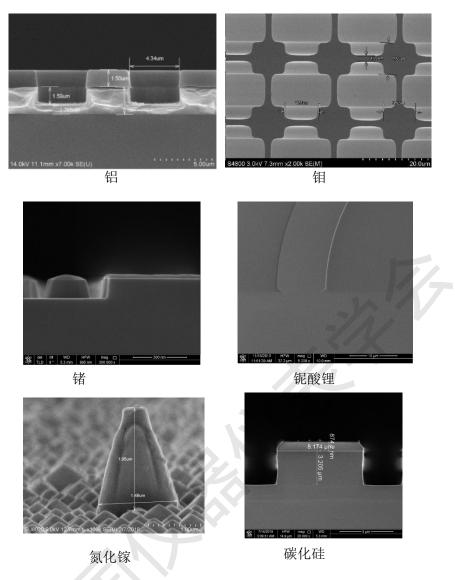
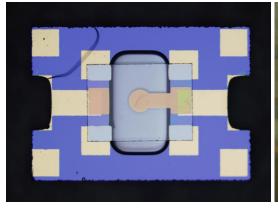


图 4 ICP 刻蚀工艺

(2) 倒装焊 FC150:

协助所内外开发了 Au-Au, In-In 等材料的芯片倒焊工艺,图 5;将设备预约纳入了开发的预约平台并投入使用,根据金属刻蚀设备的经验,倒装焊设备的知名率和共享率会大幅提升。





Au-Au

In-In 说明:由于样品对准标记偏离,实际压焊 后偏离 2.3 μ m

图 5

1.3 仪器管理

(1) 开发了超净间风压监测系统,图 6, 可以根据现场需求调节监测压力,并能及时对压力异常声光报警。相较于从市场采购同等功能的系统,成本节省了 2/3,并且系统作了模块化的设计,便于安装与推广,在实际使用中多次准确检测到风机故障,及时保障了超净间操作人员的安全,具备良好的实用价值。



图 6

- (2)设计并制作了BCl3 管道加热系统,用在了新装设备的管道加热,另外还用于替换现有设备有安全隐患的管道,实际应用效果达到了设备工艺要求。
- (3) 开发了针对负责设备的线上管理平台,功能包括工艺预约,工艺单填写,查阅设备说明等相关信息等,随时随地在线预约,操作方便,大大推动了设备的共享使用,而且随

着平台的使用和用户的反馈, 其功能将会越来越完善。

实际使用界面如图 7 所示:







图 7

(4) 搭建了多方位的超净间管理措施,图 8,包括风压报警,视频监控,漏水监测等,确保了超净间安全和设备可靠工作多年,从而保障所内各课题组工艺能够顺利进行。



风压监测



漏水监测



视频监控

图 8

(5) 在多年的工作中,积累了大量的设备维护经验,从材料生长设备到光刻设备再到

刻蚀设备等,并建立了设备维护数据库,可以实现在设备出现故障时,快速定位,寻求最优的解决方案,及时恢复设备,尤其在当前的关键时期,半导体工艺设备维护周期短是重中之重,利用该数据库在某些设备上可以做到维护周期减半,而且在费用上,某些单项维护费用节省达上万元。

2 专业技术人才介绍

2.1 个人简介

2011年入职中国科学院半导体研究所,主要从事等离子体干法刻蚀和倒装焊技术服务,以及设备维护与改造相关工作,完成了多个大型设备的功能改造,包括离子注入机,ICP等离子体刻蚀机,电子束蒸发等,具有多年的半导体工艺和设备维护改造经验,有信心对半导体工艺相关设备独立完成维护和改造等相关工作。

2.2 专业技术研究方向

- (1) 等离子体干法刻蚀
- (2) 倒装焊技术
- (3) 设备和超净间维护

2.3 承担科技项目及代表论著

- (1)中科院仪器设备功能开发技术创新项目,感应耦合等离子体倾斜刻蚀功能开发, 2022.03-2023.12,项目负责人。
- (2)科技部国家重大科学仪器设备开发专项,超高真空磁悬浮复合分子泵大功率激光器研制中的应用开发及示范,2015.10—2017.09,项目联系人。
- (3) 国家重点研发计划,蓝光 LD 材料与器件生产示范线,2018.05-2022.12,课题骨干。

2.4 获奖及荣誉

- (1) 中国科学院半导体研究所 2020 年度"创芯工匠奖"。
- (2) 中国科学院半导体研究所 2021 年度"新时代科技自立自强"优秀共产党员。
- (3) 获得了中国科学院半导体研究所 2022 年度"青年学习标兵"。
- (4) 发明专利:一种用于半导体衬底样片的划片装置,专利号 bdt2021-370,第一发明人。